(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭59-68088

Int. Cl.³G 07 D 7/00

識別記号

庁内整理番号 7257-3E **43**公開 昭和59年(1984) 4 月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

砂紙幣類判別装置

②特

至 昭57—177738

ØH;

頁 昭57(1982)10月9日

⑫発 明 者 鎌田昇孝

京都市右京区花園土堂町10番地 立石電機株式会社内 **70**発 明 者 機本道明

の出

京都市右京区花園土堂町10番地立石電機株式会社内

取 人 立石電機株式会社

京都市右京区花園土堂町10番地

四代 理 人 弁理士 中村茂信

明 知 書

1.発明の名称

紙幣類判別装置

2.特許請求の範囲・

(1) 紙幣類の搬送路上に磁気センサ。フォトセン サ等のセンサ類を設け、これらセンサ類で読取 つた紙幣類のパターンと基準パターンを比較す ることにより紙幣類の判別を行なり紙幣類判別 装置において。

前記センサ類の近傍に、前記搬送路と直角の 方向に配列されるフインイメージセンタと、と のフィンイメージセンサ出力に基づいて紙幣類 の傾き、検ずれを算出する手段と、算出された 傾き、検ずれに応じて異なる基準パターンを選 択し、選択した基準パターンと前記センサ類で 読取つた紙幣類パターンとを比較する手段を備 えることを特徴とする紙幣類判別設置。

3.発明の詳細な説明・

(4) 発明の分野

との発明は磁気センサ,フオトセンサ等を用い

て紙帯類の判別を行なり紙帯領判別装置に関する 四従来技術とその問題点

従来の取引装置等においては、紙幣の真偽判別を行なりため、紙幣類の搬送路上に磁気センサ、フォトセンサ等のセンサ類を設け、これらセンサ類で紙幣の特定フィンのパターンを読取り競取つたパターンと基準パターンとを比較することにより紙幣判別を行なり紙幣判別接置では、各センサと紙幣の位置関係を構度良く一定に保つ紙幣搬送機構が必要である。

しかしながら一般的に紙幣判別接置は異なる金種の紙幣を扱うのが通常であり紙幣の大きさが金種によつて異なるため、特度の良い位置決めを行うことは困難である。また判別接近の処理速度を上げよりとして紙幣の搬送速度を上げると、さらに構度の良い位置決めを持つた搬送機構の実現が困難となる。位置決め精度の良くない。このような紙幣判別接近を用いて判別するとなると、どうしても判別基準を甘くせざるを得ない。たとえば

第1図に、従来の光学銃取による紙幣判別装置の. 低略削成を示すが,周図においてランプし,レン 犬2とフォトセンサるは固定されていて。 レンメ 2 とフォトセンサ3間を紙幣4が矢印Aの方向に 搬送されるようになつている。との紙幣判別装置 において今紙幣.4 が微ずれも傾きもなく遊送され た時のフォトセンサるで旋取られた光学パターン を第2図の = とする。次にこの同じ紙幣 4 が数ミ リ横ずれを生じて搬送された場合第2図の b に示 すよりに異なるパターンとなる場合がある。との よりに同じ紙幣でも若干の横ずれがあるとパター ンが大きく変る場合があり、これでは明確な判別 が困難となり、時として誤判別を生じるおそれが ある。もともと紙幣は模様が複雑で文字も大小様 々なものがあり、数ミリの技ずれでパターンが大 きく変るということはしばしばあり得ることであ り,これを看過し錠取パターンを常に同じ基準パ ターンと比較していたのでは。精度の高い判別を とても期待することができない。

内発明の目的

(3)

第3図はこの発明の一実施例を示す紙幣判別装 図の模略斜視図である。同図において11は光源 としてのサンプ、12はレンズ、13はフォトセ ンサ、14は紙幣、15は磁気センサである。な お紙幣14は矢符Aの方向に搬送路(図示省略) 上を搬送されるようになつている。また紙幣14 は短辺方向が搬送路と平行となるように搬送される。

16はライン状の光を発する投光器、17は集 光レンズ、18はラインイメージセンサである。 とのイメージセンサ18は紙幣14の搬送方向A に対し直角に配列され、紙幣14を長辺方向に走 金できるようになつている。投光器16は紙幣14 に傾きや横ずれが生じていても紙幣全体をカバー するに十分な幅を持つ光線19が投射される。投 光器16及びラインイメージセンサ18はこの突 施例では搬送方向より見てフォトセンサ13や磁 気センサ15より手前に設けられているがこれは 後方に設けてもよい。またこれら投光器16、ラインイメージセンサ18は可能な限りフォトセン この発明の目的は上記した従来設置の問題点を 解消し紙幣の領き、様ずれが生じても特度の良い 判別が可能な紙幣領判別接置を提供するにある。

(1)発明の構成と効果

上記目的を連成するためにこの発明の紙幣類判別装置は、磁気センサ・フォトセンサ等のセンサ類の近傍に、紙幣類の煮送路と直角の方向に配列されるラインイメージセンサと、このラインイメージセンサ出力に基づいて紙幣類の類さ、検ずれたなり出する手段と、算出された類を、模ずれに応じて異なる基準パターンを選択し、選択した基準パターンと的記センサ類で説取つた紙幣類パターンとを比較する手段を特徴的に備えている。

との発明の紙幣類判別装置によれば、ラインイメージセンサ出力により紙幣類の領き、微ずれを 検出し、この紙幣類の領き、機ずれをパラメータ としてパターン判別を行なりものであるから、た とえ傾き横ずれが生じても精度の高い紙幣類の判 別を行なりことができる。

例実施例の説明

(4)

サ 1 3 や磁気センサ 1 5 化近接していることが狙 ましい。 ラインイメージセンサ 1 8 としてはたと えばCCD, フォトダイオードフレイ等が使用さ れる。

第3図の設置において紙幣14が設送路上を接送されて来てラインイメージセンサ18上に流すると、ラインイメージセンサ18で紙幣14の長辺方向の全体像が設込まれ、ラインイメージセンサ18の上を通過した紙幣14は次にフォトセンサ13、磁気センサ15によつて短辺方向の特定ラインの光学パターン、磁気パターンが読取られる

第4図は第3図に示した紙幣類判別技匠の電子 回路部のプロック図である。フォトセンサ13及 び磁気センサ15で読取られた信号はセンサアン プ回路20で増幅され、ADコンパータ21でデ ジタル信号に変換され、パターンデータとしてメ セリ22に記憶されるようになつている。

ラインイメージセンサ 1 8 で読取られたデータ もイメージセンサアンプ回路 2 3 で増幅され,区 門計数回路24を経てメモリ22に記憶される。 25はフォトセンサ13、磁気センサ15及びラインイメージセンサ18のデータを直接メモリ22に記憶するための制御をなすDMA回路である。 26はCPUであつて、他の各回路の動作制御を行なり。一枚の紙幣の情報がすべてメモリ22内に記憶されるとCPU26はそれらのデータをもとに紙幣の実偽判別を行なり。その詳細については後途する。

ことでラインイメージセンサ18の検出信号が どのようにしてメモリ22内に取込まれるかを、 第5図ないし第7図を参照して説明する。

第5図は搬送される紙幣14を上から見た図であり、矢印Aが紙幣の搬送方向、矢印Bがフィンイメージセンサ18の走査方向である。なおこの 突施例按置では簡単な紙幣位置決め機構を育して かり、搬送される紙幣14が、フィンイメージセ ンサ18の監視領域Wをはみ出さないものとする。 またフィンイメージセンサ18の出力は紙幣14 が存在する時は、レベル*1*、存在しない時はレ

(7)

御のもとメモリ22に第7図(a)に示す腹様で記憶される。

なおフォトセンサ13,破気センサ15によつ て脱取られるデータも同様にDMA回路25の制 郷のもと、第7図(b)に示すようにメモリ22に記 憶される。

次に上記のようにして記憶したデータからパターン判別を行なう場合の処理手順について説明する。

先ずメモリ22に記憶されているラインイメージセンサ18よりの検出データan, bn, cnより搬送紙幣の傾きKi, 模ずれK2を求める。このKi, K2の算出方法は穏々あるが, ここでは紙幣端面の破損による誤差を除く方法を一例として示す。K1, K2は次式より求められる。

$$K1 = \frac{\frac{Z}{\frac{1}{S}} \left(an - an + \frac{Z}{1}\right)}{\frac{Z}{2}}$$

$$K2 = \frac{\frac{Z}{S}}{n} an$$
ただし Z : 全定査数

(9)

゜ペル"0"とする。

第5図に示す紙幣14のように、紙幣が傾き、 ではれを持つて搬送されて来ると、フィンイメー ジセンサ18の走査方向と紙幣搬送方向が値角に なつているので、テインイメージセンサ18の走 査が紙幣14の長辺方向に平行になされず、たと えば、第5図にかけるブイン80、8mにおける フィンイメージセンサ18の出力は第6図に示す ようになる。すなわち紙幣14の搬送とともにラインイメージセンサ18からは、レベル"1"状態 の長さが異なる信号が次々と読出されることになる。

このラインイメージセンサ18からの個号は、イメージセンサアンプ回路25を経て区間計数回路24に加えられ、ここで第6図に示す信号の左側のレベル"0"の区間すなわら紙幣の存在しない区間の長さan、レベル"1"の紙幣の存在する区間の長さbn、右側のレベル"0"の区間の長さcnがそれぞれ計数される。そして、これら各an、bn、cnの値が各定変無にDMA回路25の制

上記 K 1 , K 2 はいずれもラインイメージセンサ 1 8 の走査数全体で平均的な傾き、横ずれを求めている。上記 K 1 , K 2 を算出した後との K 1, K 2 をパリメータとしてフォトセンサ 1 3 , 磁気センサ 1 5 で読取つたデータにより判別処理を行なり。

が、このことより横ずれや傾きを考慮しパターン 判別を行なえばより正確な判別処理が期待できる。

続いて第10回。第11回に示すフローチャートを参照して。第8回。第9回に示した紙幣の領 き、捜すれを考慮した。判別処理について説明する。

第10図は第8図第9図に示した特性を持つ紙幣の光学パターンチェックによる判別処理のフローチャートである。先ずステップST1で倒点のレベルチェックを行なう。この点では、横ずれによるレベル差が生じないのですれる所定範囲内にあるから、レベルが真紙幣である所になければ、次にないのでは、所定に変してがあるが、所定に変していると2と、はずれチェックを行なって、と2とで横ずれの皮のは、以降にしていると2とで横ずれの皮合によって大きく変わるからである。

(11)

ローチャートである。磁気パターンチェックの場合は、砂点で调ずれの有無でレベル差が生じるので、先寸減ずれチェックを行ない(8T10)、K2 ≤ K2c すなわち撲ずれがない場合は ST11 で割点 レベルチェックを行ない K 2 > K2c , すなわち撲ずれが大である場合には、 ST12 で割点レベルをそれぞれ行なう。 ST11 と ST12 は同じ割点レベルチェックでも O K とされるレベル範囲が相違する。 ST11 あるいは ST12 の割点レベルチェックに続いて今度は損きチェックを行なう(ST13)。 領き K 1 が大で、K 1 > K1c であれば、また K 1 ≤ K1c であつても、再度の損ずれチェックで K 2 > K2c の場合は(ST14)、真紙幣でも望点のレベルチェックを行なう。トルドチェックを行なう。トルドナックを行なう。トルドナックを行なう。

一方 8T14 で K 2 > K2cの場合は ST15 の G 点 レベルチエツクを行なう。 なか ST15 と ST16 で は同じ G 点レベルチェックであつても O K とされ るレベル範囲が相違する。

なお上記第8図。第9図で示し第10図。第11 図で後用した②~図点は、機ずれも顔をもない状 ST2で横ずれナエックを行ない、横ずれK2がK2。よりも小さい場合は横ずれがほとんど無しということでLの処理ルーチンを漁行する。すなわち真紙幣のパターンが第8図。の特性であるとして、以下8T5~8T6の各ステップで、それぞれ圏点、Q点、Q点、Q点のレベルチェックを行なう。

一方、ST2でK2>K2。の場合は捜ずれが大であり、この場合は異紙幣のパターンが第8図りの特性であるとして、Bの処理ルーチンに移行しるT7~ST9でそれぞれ圏点、受点、砂点のレベルチェックを行なう。この場合同じ圏点、受点のレベルチェックでもA処理ルーチンとB処理ルーチンではOKとされるレベル範囲が異なることになる。ただK2>K2。の場合でも倒点のレベルはK2 < K2。の場合と変りがないので、ST6でA処理ルーチンと同じレベルでレベルチェックが行なわれる。

第11図は第8図、第9図に示した特性を持つ 紙幣の磁気パターンチエツクによる判別処理のフ

(12)

展でパターンを認取つた場合の光学パターン信号。 磁気パターン信号の特殊ある点である。との点は 紙幣の強減に応じて適当に選定できる。とれらの ~母点はいずれもフォトセンサ。磁気センサで紙 幣を被取りスタートした時点からの時間で定義さーー れる。

また上記8 T 3 ~ S T 6 . S T 7 ~ S T 9 . S T 11 . ST 12 . ST 15 . ST 16 等での 点 ~ 母 点 の レベルチェックは、 種々の方法があり、 たとえ は レベルの 最低値と 最大値をメモリに配鎖しておき、 読取つた値号パターンのレベルがその間に入っておれば 0 K と する。 1 つのピークレベルと他 のピークレベルの比較をしてその比値がある範囲 内に入つていれば 0 K と する時の方法がある。

4.図面の簡単な説明

第1図は従来の光学競取による紙幣判別装置の 低略図。第2図は第1図の装置において横ずれの 有無によるパターン特性の変化を示す図。第3図 はこの発明の一実施例を示す紙幣判別装置の低略 針根図。第4図は阿装置の電子回路部を示すプロ アク図、第5図は同変量における紙幣の鍛送例を示す図、第6図は第5図における搬送例でのマインイメージャンサの出力信号を派す図、第7図(M)・(山は第4図に示す電子回路部のメモリに記憶されるデータの記憶状態を示す図、第8図はある紙幣の光学パターンを示す図、第9図は同磁気的パターンを示す図。第10図、第11図は上記第8図。第9図に対応して光学パターンチェックによる判別処理のフローチャートをそれぞれ示す図である。

11:ランプ。 13:フォトセンサ、

14:紙幣。 15:磁気センサ。 16:役 光器。 18:フインイメージセンテ。

20:センサアンプ回路。 21:ADコンパータ。 22:メモリ。 25:イメージセンサアンプ回路。 24:時間計数回路, 25:DMA。 26:CPU。

特許出慮人

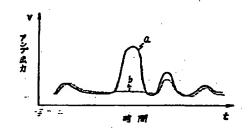
立石電機株式会社

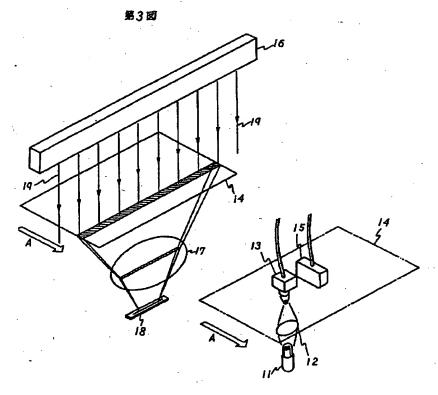
代理人 弁理士 中 村 茂 個

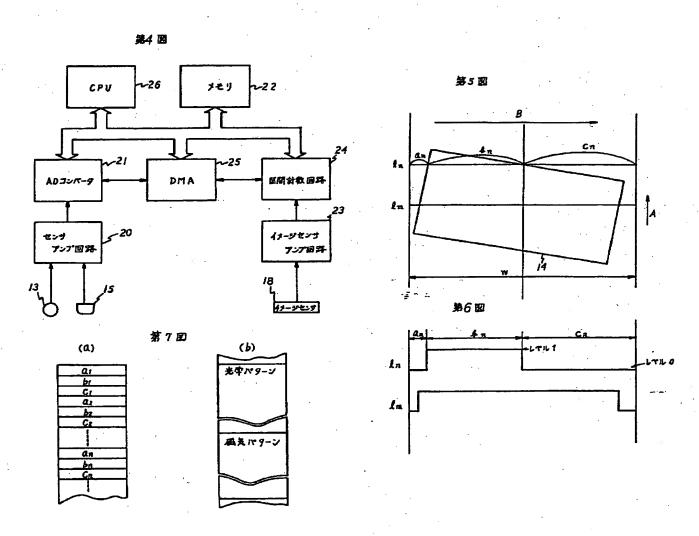
(15)

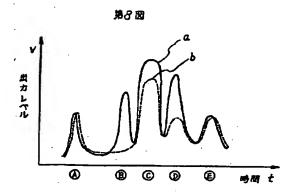
第2图

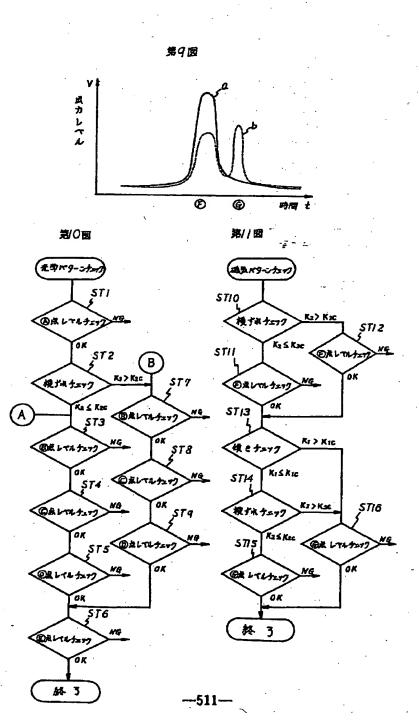
第/図











- (1) A bill judging apparatus having a plurality of sensors including a magnetic sensor and a photosensor arranged on a conveyance path, the bill judging apparatus comparing a bill's pattern read by said sensors with a reference pattern to make a judgment of the bill, said bill judging apparatus comprising:
- a line image sensor arranged in a direction normal to the conveyance path in proximity to said sensors;

means for calculating the inclination and the lateral offset of the bill on the basis of outputs from said line image sensor; and

means for selecting different reference patterns depending on the calculated inclination and the lateral offset and which compare the selected reference patterns with bill patterns read by said sensors.

15

20

25

10

As seen in a bill 14 of Fig. 5, when a bill is carried having an inclination and a lateral offset, as a scanning direction of a line image sensor 18 is normal to a bill carrying direction, the scanning of the line image sensor 18 is not paralleled to a long side direction of the bill 14, and for instance, an output of the line image sensor 18 in lines ln, lm in Fig. 5 is shown in Fig. 6. That is, signals having different lengths in a state of level "1" are sequentially read out from the line image sensor 18 together with conveyance of the bill 14.

The signals from this line image sensor 18 are added to a segment counting circuit 24 through an image sensor

amplifier circuit 23, and here a length an of a segment of level "0" at a left side of the signal, namely a segment in which the bill does not exist shown in Fig. 6; a length bn of a segment in which the bill of level "1" exists; and a length cn of a segment of level "0" at a right side are counted, respectively. Respective values of an, bn, cn are stored in a memory 22 in an aspect shown in Fig. 7A under control of a DMA circuit 25 in each scan.

Incidentally, data read out by a photosensor 13 and a magnetic sensor 15 are similarly stored in a memory 22 as shown in Fig. 7B under control of the DMA circuit 25.

Next, a processing algorithm in the case where patterns are judged from data stored as described above will be explained.

First, an inclination K_1 and a lateral offset K_2 of the carrying bill are acquired from detection data an, bn, cn from the line image sensor 18 stored in the memory 22. A calculation method of K_1 , K_2 is various, and here a method for eliminating an error due to damages of an end face of the bill is shown as one example. K_1 , K_2 are acquired from the next equation:

$$K_{1} = \frac{\sum_{n=1}^{\frac{Z}{2}} (a_{n} - a_{n+\frac{Z}{2}})}{\frac{Z}{2}} \qquad K_{2} = \frac{\sum_{n=1}^{Z} a_{n}}{Z}$$

where Z: entire scan number.

15

20

Average inclination and lateral offset are acquired by the whole scan number of the line image sensor 18 in each of

 K_1 , K_2 . After K_1 , K_2 are calculated, a judgment processing is performed by data read out by the photosensor 13 and the magnetic sensor 15 with the K_1 , K_2 as parameters.

Fig. 8 is an optical pattern of the bill, and Fig. 9 is a magnetic pattern of the same bill. When the lateral offset K2 is smaller than a certain value K2c, the optical patterns of this bill approach a characteristic shown in a solid line a of Fig. 8. Inversely, when the lateral offset K2 is larger than K2c, a characteristic shown by a broken line of Fig. 8 is approximately obtained. Furthermore, when the lateral offset K_2 is smaller than K2c, and the inclination K_1 is smaller than K1c, the magnetic pattern of the bill is approximately a characteristic shown in the solid line a of Fig. 9. When the lateral offset K₁ is larger than K2c, the magnetic pattern of the bill is approximately a characteristic shown in a broken line b of Fig. 9. Furthermore, when the lateral offset K, is smaller than K2c and the inclination $\mathtt{K_1}$ is larger than K1c, the magnetic pattern of the bill is approximately a characteristic of the broken line b at (G) point of Fig. 9. In this manner, the optical patterns and the magnetic patterns of the bill are fairly different according to the lateral offset and the inclination.

10

20

25

From above, when the pattern judgement is made taking into consideration the lateral offset and the inclination, the accurate judgement processing can be expected.

Fig. 11 is a flowchart of the judgment processing by a magnetic pattern check of the bill, having a characteristic

shown in Figs. 8 and 9. In the case of the magnetic pattern check, as a level difference is caused by presence or absence of the lateral offset at (F) point, the lateral offset is first checked (ST10). In the case of $K_2 \le K2c$, namely no lateral offset, the level check at (F) point is made in ST11, and in case of $K_2 \ge K2c$, namely the large lateral offset, the level check at (F) point is made in ST12, respectively. Even in the same level checks at the (F) point in ST11 and ST12, the scopes thereof that the level is right differ from each other. Following the level check at the (F) point of ST11 or ST12, an inclination check is made this time (ST13). When the inclination K_1 is large and $K_1 \ge K1c$, and further even when $K_1 \le K1c$, in the case where $K_2 \ge K2c$ by the second lateral check (ST14),

On the other hand, in the case of K₂>K2c in ST14, the level check at the (G) point in ST15 is made. Incidentally, ST15 and ST16 have different proper level ranges irrespective of the same (G) point level check.

as the level at (G) point changes even in an intrinsic bill,

the level check at the (G) point is made in ST16.

15